


N/A

SN74BCT8374ADW

モデル:	SN74BCT8374ADW
メーカー/ブランド:	N/A
製品の説明	IC SCAN TEST DEVICE W/FF 24-SOIC
データベース:	
RoHのステータス	 鉛フリー/ RoHS準拠
配達場所	香港
輸送モード	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

見積もりをリクエストする

画像はあくまで参考用です、実用的な製品の仕様を参照してください。

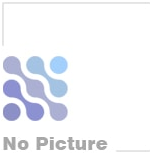
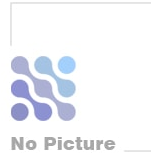
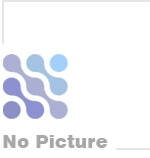
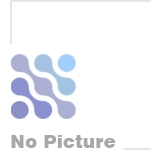
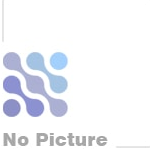
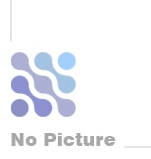
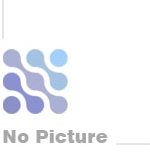
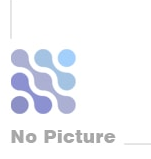
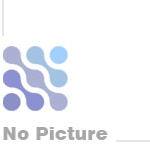
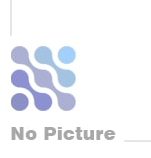
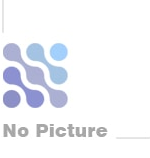
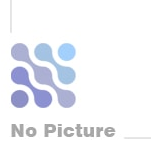
SN74BCT8374ADWの仕様

モデル	SN74BCT8374ADW
メーカー	N/A
説明	IC SCAN TEST DEVICE W/FF 24-SOIC
フリーステータス/ ROHS状態	鉛フリー/ RoHS準拠
データシート	
供給電圧	4.5 V ~ 5.5 V
サブライヤデバイスパッケージ	24-SOIC
シリーズ	74BCT
パッケージング	Tube
パッケージ/ケース	24-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
他の名前	296-33849-5 SN74BCT8374ADW-ND SN74BCT8374ADWE4 SN74BCT8374ADWE4-ND SN74BCT8374ADWG4 SN74BCT8374ADWG4-ND
運転温度	0°C ~ 70°C
ビット数	8
装着タイプ	Surface Mount
水分感受性レベル (MSL)	1 (Unlimited)
メーカーの標準リードタイム	6 Weeks
論理タイプ	Scan Test Device with D-Type Edge-Triggered Flip-Flops
鉛フリーステータス/ ROHSステータス	Lead free / RoHS Compliant
詳細な説明	Scan Test Device with D-Type Edge-Triggered Flip-Flops IC 24-SOIC
ベース部品番号	74BCT8374

関連ラベル

SN74BCT8374ADW	SN74BCT8374ADWディストリビューター	SN74BCT8374ADWサプライヤー
SN74BCT8374ADW価格	SN74BCT8374ADWの写真	SN74BCT8374ADW画像
SN74BCT8374ADW PDFデータシート	SN74BCT8374ADWデータシートのダウンロード	SN74BCT8374ADWデータシート
SN74BCT8374ADW株式	SN74BCT8374ADWを購入する	SN74BCT8374ADWを購入する
SN74BCT8374ADW	サプライヤー	ディストリビューター

関連商品

 <p>SN74BCT8374ADWRE4 メーカー: N/A 説明: IC SCAN TEST DEVICE W/FF 24-SOIC 在庫: 4377 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>SN74BCT8374ADWR メーカー: N/A 説明: IC SCAN TEST DEVICE W/FF 24-SOIC 在庫: 5554 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>SN74BCT8373ADWR メーカー: N/A 説明: IC SCAN TEST DEVICE LATCH 24SOIC 在庫: 5420 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>SN74CB3Q16210DGGR メーカー: N/A 説明: IC SWITCH BUS 20BIT FET 48-TSSOP 在庫: 87550 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>SN74BCT8373ADWRG4 メーカー: N/A 説明: IC SCAN TEST DEVICE 24SOIC 在庫: 5260 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>SN74BCT8374ANTG4 メーカー: N/A 説明: IC SCAN TEST DEVICE W/FF 24-DIP 在庫: 5996 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>SN74BCT8245ANTG4 メーカー: N/A 説明: IC SCAN TEST DEVICE TXRX 24-DIP 在庫: 5985 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>SN74BCT8373ADWRE4 メーカー: N/A 説明: IC SCAN TEST DEVICE LATCH 24SOIC 在庫: 4180 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>SN74BCT8374ADWRG4 メーカー: N/A 説明: IC SCAN TEST DEVICE 24SOIC 在庫: 5176 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>SN74BCT8374ANT メーカー: N/A 説明: IC SCAN TEST DEVICE W/FF 24-DIP 在庫: 5394 pcs</p> <p>RFQ</p>
 <p>SN74BCT8373ADW メーカー: N/A 説明: IC SCAN TEST DEVICE LATCH 24SOIC 在庫: 10496 pcs</p> <p>RFQ</p>	 <p>SN74BCT8373ANT メーカー: N/A 説明: IC SCAN TEST DEVICE LATCH 24-DIP 在庫: 5558 pcs</p> <p>RFQ</p>